## Энтропийный вклад в тепловое расширение редкоземельных соединений

© Н.П. Колмакова, Л.В. Такунов, О.А. Шишкина

Брянский государственный технический университет, 241035 Брянск, Россия

E-mail: npk@bitmcnit.bryansk.su

(Поступила в Редакцию 4 июня 2002 г. В окончательной редакции 16 августа 2002 г.)

Рассчитан магнитоупругий вклад в тепловое расширение редкоземельных соединений орторомбической симметрии во втором порядке теории возмущений. Получено и проанализировано выражение для энтропийного вклада в свободную энергию. Для случая более высокой тетрагональной симметрии приведены примеры рассматриваемого эффекта.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 00-02-17756).

1. Хорошо известно, что тепловое расширение редкоземельных (РЗ) соединений при низких температурах определяется магнитоупругим вкладом, обусловленным изменением асферичности 4 f -оболочки РЗ-иона с температурой. Соответствующие аномалии теплового расширения (температурных зависимостей параметров кристаллической решетки), которые сильно различаются для разных РЗ-ионов и зависят от симметрии их кристаллического окружения, наблюдались экспериментально для многих РЗ-соединений: РЗ-интерметаллидов [1,2], РЗ-парамагнитных гранатов [3], РЗ-цирконов [4,5] и т.д. Интерпретация экспериментальных данных во всех известных нам работах проводится на основе рассмотрения вклада магнитоупругого взаимодействия в первом порядке теории возмущений. Для кристаллов с симметрией ниже кубической это отвечает пропорциональности магнитоупругого вклада в тепловое расширение квадрупольному моменту РЗ-иона, определяемому тепловым средним соответствующего оператора второго порядка (например, оператора Стевенса  $O_2^0 = 3J_z^2 - J(J+1)$ ) на гамильтониане кристаллического поля. При таком подходе имеет место качественное и даже полуколичественное соответствие экспериментальных данных и теории. Однако с теоретической точки зрения представляется весьма интересным рассмотреть, что дает второе приближение теории возмущений, которое означает, в частности, учет энтропийного члена в выражении для свободной энергии. Тем более что в известном подходе [6], основанном на использовании обобщенных восприимчивостей, имеется некоторая непоследовательность, состоящая в том, что магнитоупругий вклад в спонтанные деформации вычисляется в первом порядке теории возмущений, а все дальнейшее рассмотрение (аномалии упругих констант, магнитострикция и т.д.) строится во втором.

Данная работа посвящена теоретическому рассмотрению проблемы теплового расширения (полносимметричных спонтанных деформаций) по втором порядке

теории возмущений для магнитоупругого гамильтониана в РЗ-кристаллах орторомбической симметрии. Получены выражения для энтропийного члена в свободной энергии и магнитоупругого вклада в тепловое расширение. Рассмотрен более простой случай тетрагональной симметрии. Проведено сравнение описанного выше и развитого в данной работе подходов.

**2**. Гамильтониан задачи включает в себя гамильтониан кристаллического поля  $H_{CF}$ , одночастичный магнитоупругий гамильтониан  $H_{ME}$  и гамильтониан парного квадрупольного взаимодействия  $H_O$ 

$$H = H_{CF} + H_{ME} + H_O + E_O + E_{el}.$$
 (1)

Известно, что  $H_{CF}$  содержит девять инвариантов (и параметров кристаллического поля) в случае орторомбической симметрии окружения РЗ-иона и пять в случае тетрагональной.  $H_{ME}$  в линейном по компонентам тензора деформаций  $\varepsilon^{\mu}$  (гармоническом) приближении и с учетом только инвариантов, содержащих операторы второго ранга, в симметризованных [7] обозначениях имеет вид

$$H_{ME} = -\alpha_J \sum_{m=0,2} \sum_{k=1}^3 B_m^{\alpha k} \, \varepsilon^{\alpha k} \, O_2^m \tag{2}$$

(сдвиговые компоненты тензора деформаций в (2) опущены). Здесь  $\alpha_J$  — коэффициент Стевенса,  $B_m^{\alpha k}$  — магнитоупругие коэффициенты,

$$\varepsilon^{\alpha 1} = \frac{1}{\sqrt{3}} \left( \varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy} + \varepsilon_{zz} \right),$$

$$\varepsilon^{\alpha 2} = \sqrt{\frac{2}{3}} \left( \varepsilon_{zz} - \frac{\varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy}}{2} \right), \quad \varepsilon^{\alpha 3} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \varepsilon_{xx} - \varepsilon_{yy} \right),$$

$$O_2^0 = 3J_z^2 - J(J+1), \qquad O_2^2 = J_x^2 - J_y^2.$$
 (3)

Гамильтониан парного квадрупольного взаимодействия  $H_Q$  запишем в приближении молекулярного поля также без учета сдвиговых компонент тензора деформаций

$$H_Q = -\alpha_J \sum_{m=0,2} K_{2m} Q_{2m} O_2^m.$$
 (4)

Квадрупольные моменты РЗ-иона  $\mathcal{Q}_{2m}$  равны

$$Q_{2m} = \alpha_J \frac{1}{Z} \sum_i e^{-W_i/T} \langle i | O_2^m | i \rangle.$$
 (5)

В (1)  $E_Q$  — корректирующий член, обычный в теории молекулярного поля,

$$E_Q = \frac{1}{2} \sum_{m=0,2} K_{2m} Q_{2m}^2.$$
 (6)

Упругая энергия без сдвиговых компонент  $\varepsilon^\mu$  равна

$$E_{\rm el} = \frac{1}{2} \sum_{i,k=1}^{3} C_0^{\alpha i k} \, \varepsilon^{\alpha i} \, \varepsilon^{\alpha k}, \tag{7}$$

где  $C_0^{aik}$  — симметризованные упругие константы в отсутствие магнитных взаимодействий [7].

Свободную энергию  $F = -T \ln Z$  (где Z — статсумма) вычислим во втором порядке теории возмущений, рассматривая в качестве возмущения одноионное магнитоупругое и парное квадрупольное взаимодействия  $H_{ME} + H_O$ ,

$$F = F_{0} - \sum_{m=0,2} \left( \sum_{k=1}^{3} B_{m}^{\alpha k} \varepsilon^{\alpha k} + K_{2m} Q_{2m} \right) Q_{2m}^{(0)}$$

$$- \frac{1}{2} \sum_{n,m=0,2} \chi_{2}^{nm} \left( \sum_{k=1}^{3} B_{m}^{\alpha k} \varepsilon^{\alpha k} + K_{2m} Q_{2m} \right)$$

$$\times \left( \sum_{k=1}^{3} B_{n}^{\alpha k} \varepsilon^{\alpha k} + K_{2n} Q_{2n} \right) + E_{el} + E_{Q}.$$
 (8)

Обобщенная деформационная восприимчивость  $\chi_2^{nn}$  определяется выражением

$$\chi_2^{nm} = \alpha_J^2 \frac{1}{Z} \sum_j e^{-W_j/T} \left[ \frac{\langle j|O_2^n|j\rangle\langle j|O_2^m|j\rangle}{T} - \sum_{r \neq j} \frac{\langle j|O_2^n|r\rangle\langle j|O_2^m|r\rangle^* + \langle j|O_2^n|r\rangle^*\langle j|O_2^m|r\rangle}{W_j - W_r} \right] - \frac{Q_{2n}^{(0)}Q_{2m}^{(0)}}{T}$$

$$(9)$$

и, так же как и  $Q_{2m}^{(0)}$ , вычисляется на собственных значениях и волновых функциях невозмущенного гамильтониана, т.е.  $H_{CF}$ . В более простом случае тетрагональной симметрии компонента  $\chi_2^{nm}$  при  $n \neq m$  обращается

в нуль и в рассмотрении остаются деформационные восприимчивости  $\chi_{\alpha} \equiv \chi_2^{00}$ ,  $\chi_{\gamma} \equiv \chi_2^{22}$ , фигурирующие в формализме обобщенных восприимчивостей [6]. Физический смысл деформационных восприимчивостей состоит в том, что они определяют связь между квадрупольными моментами РЗ-иона и соответствующими компонентами тензора деформации.

Свободная энергия F (8) содержит энтропийный вклад от спонтанных деформаций и квадрупольных моментов. Можно выписать его в явном виде, используя для свободной энергии обычное выражение F = U - TS, где U — внутренняя энергия,

$$F = U - TS = U - T \left[ S_0 + S(\varepsilon^{\mu}, Q_{2m}) \right], \tag{10}$$

$$S(\varepsilon^{\mu}, Q_{2m}) = \frac{1}{2T} \sum_{n,m=0,2} (\chi_2^{nm})' \left( \sum_{k=1}^3 B_n^{\alpha k} \varepsilon^{\alpha k} + K_{2n} Q_{2n} \right)$$

$$\times \left(\sum_{k=1}^{3} B_{m}^{\alpha k} \varepsilon^{\alpha k} + K_{2m} Q_{2m}\right).$$

Величина  $(\chi_2^{nm})'$  отличается от  $\chi_2^{nm}$  (9) отсутствием ван-флековского члена, ответственного за смешивание разных состояний РЗ-иона,

$$(\chi_2^{nm})' = \alpha_J^2 \frac{1}{Z} \sum_j e^{-W_j/T} \frac{\langle j | O_2^n | j \rangle \langle j | O_2^m | j \rangle}{T} - \frac{Q_{2n}^{(0)} Q_{2m}^{(0)}}{T}.$$
(11)

Таким образом, из (10), (11) видно, что энтропийный вклад в свободную энергию, связанный с деформациями и квадрупольными моментами, возникает во втором порядке теории возмущений. Наши численные расчеты члена  $-TS(\varepsilon^{\mu},Q_{2m})$  для равновесных значений деформаций и квадрупольных моментов большого числа РЗ-соединений с известным кристаллическим полем и квадрупольными константами показали, что он имеет значительную величину, сильно (для многих исследованных соединений немонотонно) зависит от температуры ниже  $100\,\mathrm{K}$  и еще не мал вблизи температуры жидкого гелия  $4.2\,\mathrm{K}$ . Существенное уменьшение его величины с обязательной тенденцией обращения в нуль при  $T\to 0\,\mathrm{K}$  для некоторых соединений происходит при гелиевых температурах.

3. Для кристалла орторомбической симметрии выражения для полносимметричных мод спонтанных деформаций  $\varepsilon^{\alpha i}$  (i=1,2,3), найденные из условия минимума свободной энергии F (8), представляют собой достаточно громоздкие линейные комбинации квадрупольных моментов, вычисленных на нулевом гамильтониане  $H_{CF}$ ,

$$\varepsilon^{\alpha i} = \frac{1}{\Delta_C \Delta} \sum_{m=0,2} Q_{2m}^{(0)} \sum_{n=0,2} \omega_{nm} \sum_{k=1}^3 B_n^{\alpha k} q_{ki}^{(C)}. \tag{12}$$

Эти формулы позволяют обычным образом, используя соотношения (3), получить выражения для магнитоупругих вкладов в параметры a,b,c орторомбической элементарной ячейки. В выражениях (12)  $\Delta_C$  и  $q_{ki}^{(C)}$  — определитель и его соответствующее алгебраическое дополнение для матрицы упругих констант  $C^{\alpha jl}$ , записанной в симметризованном виде [7] (например,  $C^{\alpha 1}=\frac{1}{3}(2C_{11}+2C_{12}+2C_{13}+2C_{23}+C_{33})$  и т.д.);  $\Delta$  — определитель матрицы  $\omega_{nm}$ ,

$$\omega_{nm} = \begin{pmatrix} 1 - K_{22}\chi_2^{22} & K_{20}\chi_2^{02} \\ K_{22}\chi_2^{02} & 1 - K_{20}\chi_2^{00} \end{pmatrix}.$$
 (13)

Перенормированные одноионным магнитоупругим и парным квадрупольным взаимодействием упругие константы  $C^{\alpha jl}$  имеют вид

$$C^{\alpha jl} = C_0^{\alpha jl} - \sum_{m \ n=0} B_m^{\alpha j} B_n^{\alpha l} \frac{1}{K_{2m}} \left( \frac{\omega_{mn}}{\Delta} - \delta_{mn} \right). \tag{14}$$

В случае тетрагональной симметрии отличных от нуля спонтанных деформаций остается только две и выражения для них сильно упрощаются:

$$\varepsilon^{\alpha 1} = \frac{B_0^{\alpha 1} C_0^{\alpha 22} - B_0^{\alpha 2} C_0^{\alpha 12}}{C_0^{\alpha 11} C_0^{\alpha 22} - (C_0^{\alpha 12})^2} \frac{Q_{20}^{(0)}}{1 - \chi_2^{00} G_{20}},$$

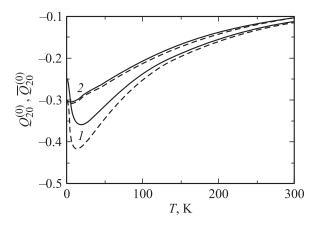
$$\varepsilon^{\alpha 2} = \frac{B_0^{\alpha 2} C_0^{\alpha 11} - B_0^{\alpha 1} C_0^{\alpha 12}}{C_0^{\alpha 11} C_0^{\alpha 22} - (C_0^{\alpha 12})^2} \frac{Q_{20}^{(0)}}{1 - \chi_2^{00} G_{20}},$$
(15)

где

$$G_{20} = \frac{(B_0^{\alpha 1})^2 C_0^{\alpha 22} + (B_0^{\alpha 2})^2 C_0^{\alpha 11} - 2 B_0^{\alpha 1} B_0^{\alpha 2} C_0^{\alpha 12}}{C_0^{\alpha 11} C_0^{\alpha 22} - (C_0^{\alpha 12})^2} + K_{20}.$$

Таким образом, на примере более простого случая тетрагональной симметрии видно, к чему приводит учет магнитоупругого взаимодействия во втором порядке теории возмущений для температурных зависимостей полносимметричных спонтанных деформаций. Наличие в знаменателе комбинации  $(1-\chi_2^{00}G_{20})$  усиливает температурную зависимость  $\varepsilon^{\alpha 1,2}$  по сравнению с температурной зависимостью квадрупольного момента  $Q_{20}^{(0)}$ .

4. Понятно, что величина этой перенормировки зависит от величины и температурной зависимости деформационной восприимчивости  $\chi_2^{00} \equiv \chi_\alpha$ , которая сильно различается для разных P3-ионов и разного кристаллического окружения. Например, для тетрагонального парамагнетика со структурой циркона TbPO4 из температурных зависимостей квадрупольного момента  $Q_{20}^{(0)}$  / ( $1-\chi_2^{00}G_{20}$ ), приведенных на рисунке, видно, что эффект достаточно существен в области низких температур. В то же время для аналогичного соединения TmPO4 он незначителен (см. рисунок). Такое различие обусловлено совершенно разным расположением нижних энергетических уровней ионов Tb³+ и Tm³+ в структуре фосфата: у Tb³+ над основным дублетом располагаются возбужденные синглеты на  $\sim$  4 и  $\sim$  10 cm⁻¹, а у Tm³+ основное состояние — синглет, и первый возбужденный дублет



Температурные зависимости квадрупольного момента  $Q_{20}^{(0)}$  (сплошные линии) и "усиленного" квадрупольного момента  $\bar{Q}_{20}^{(0)} = Q_{20}^{(0)}/(1-\chi_2^{00}G_{20})$  (штриховые линии) для TbPO<sub>4</sub> (1) и TmPO<sub>4</sub> (2)

находится на расстоянии примерно  $30\,\mathrm{cm}^{-1}$ . Как показывают наши расчеты, и для других тетрагональных соединений с аналогичным характером расщепления (основной орбитальный дублет и близко расположенный первый возбужденный уровень), например для интерметаллических соединений  $\mathrm{HoAg_2}$  и  $\mathrm{TmAg_2}$ , эффект также существен (значения параметров кристаллического поля и  $G_{20}$  взяты из работы [8]).

При интерпретации экспериментальных данных с использованием полученных соотношений (формулы (12) в случае орторомбической симметрии и (15) в случае тетрагональной) соответствующие магнитоупругие коэффициенты  $B_m^{\alpha i}$  получаются несколько меньшими, чем в прежней интерпретации, для тех соединений, в которых эффект второго порядка теории возмущений заметен (как в приведенном в качестве примера TbPO<sub>4</sub>). Однако следует учитывать ограничение на точность определения этих коэффициентов, связанную, например, с применением квадрупольного приближения в теории магнитоупругости, детальному исследованию которого в РЗ-цирконах с учетом изменения фононного вклада по РЗ-ряду посвящены работы [5] (для RVO<sub>4</sub>) и [9] (для RPO<sub>4</sub>). Отметим также, что квадрупольные константы  $G_{20}$ , использованные для построения рисунка, определены в работе [10] при интерпретации экспериментальных данных для магнитных и магнитоупругих свойств РЗ-фосфатов РО4 на основе подхода, изложенного в [6], в котором спонтанные деформации рассчитываются в первом порядке теории возмущений по магнитоупругому гамильтониану, затем на основе полученных выражений конструируется базовый гамильтониан, а индуцированные магнитным полем эффекты (магнитострикция и др.) рассчитываются во втором порядке теории возмущений.

Таким образом, проведенные в настоящей работе расчеты показывают еще один аспект, который нужно учитывать при определении полносимметричных магнитоупругих коэффициентов из экспериментальных дан-

ных по тепловому расширению. Несмотря на это, такое определение  $B_m^{\alpha i}$  на данный момент является более реальной задачей, чем их теоретический расчет, для которого требуется знание очень большого числа микроскопических параметров исследуемого соединения.

## Список литературы

- [1] B. Lüthi, H.R. Ott. Solid State Commun. 33, 717 (1980).
- [2] B. Lüthi, M. Niksch, R. Takke, W. Assmus, W. Grill. In: Crystalline Electric Field Effects in f-electron Magnetism / Ed. R.P. Guertin et al. Plenum Press, N.Y. (1982). P. 233.
- [3] N.P. Kolmakova, R.Z. Levitin, V.N. Orlov, N.F. Vedernikov. Phys. Stat. Sol. (a) 115, K87 (1987); J. Magn. Magn. Mater. 87, 1, 218 (1990).
- [4] В.И. Соколов, З.А. Казей, Н.П. Колмакова, Т.В. Соловьянова. ЖЭТФ 99, 3, 945 (1991).
- [5] З.А. Казей, Н.П. Колмакова. ЖЭТФ 109, 5, 1687 (1996).
- [6] P. Morin, J. Rouchy, D. Schmitt. Phys. Rev. B 37, 10, 5401 (1988).
- [7] E. de Lacheisserie. Ann. Phys. 5, 267 (1970).
- [8] P. Morin, J. Rouchy. Phys. Rev. B 48, 1, 256 (1993).
- [9] З.А. Казей, Н.П. Колмакова, О.А. Шишкина. ФТТ 39, 1, 106 (1997).
- [10] P. Morin, Z. Kazei. J. Phys.: Cond. Mater. 11, 1289 (1999).